02

Однощелевая сверхпроводимость селенидов $(K_{0.8}Na_{0.2})_{0.9}Fe_{1.7}Se_2$ и $K_{0.8}Fe_{1.7}(Se_{0.73}S_{0.27})_2$ по данным спектроскопии эффекта многократных андреевских отражений

© Т.Е. Кузьмичева¹, С.А. Кузьмичев^{2,1}, А.Д. Ильина¹, И.А. Никитченков^{2,1}, А.И. Шилов¹, Е.О. Рахманов^{3,1}, И.В. Морозов³

 ¹ Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, Россия
 ² Физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
 ³ Химический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
 Е-mail: kuzmichevate@lebedev.ru

Поступила в Редакцию 6 марта 2025 г. В окончательной редакции 6 марта 2025 г. Принята к публикации 5 мая 2025 г.

Проведено систематическое исследование структуры сверхпроводящего параметра порядка селенидов железа (K_{0.8}Na_{0.2})_{0.9}Fe_{1.7}Se₂ и K_{0.8}Fe_{1.7}(S_{0.73}Se_{0.27})₂ с критическими температурами $T_c \approx 27-31$ К. Методами спектроскопии эффекта некогерентных многократных андреевских отражений планарных контактов на микротрещине в соединениях обоих составов показана реализация однощелевой сверхпроводимости и объемная природа наблюдаемой сверхпроводящей щели, определена ее амплитуда и температурная зависимость. Показано, что характеристическое отношение $2\Delta(0)/k_BT_c \approx 4.1-4.6$ практически одинаково для обоих соединений и указывает на сильную связь в электронных зонах.

Ключевые слова: высокотемпературная сверхпроводимость, железосодержащие сверхпроводники, туннельная спектроскопия, сверхпроводящий параметр порядка.

DOI: 10.61011/FTT.2025.06.60958.8HH-25

1. Введение

Железосодержащие сверхпроводники на основе селенидов щелочных металлов семейства A_x Fe₂Se₂ (A — Na, К, Rb, Cs, Tl), открытые в 2010 г. [1], до сих пор остаются крайне мало изученными из-за ряда особенностей, сильно затрудняющих проведение экспериментов. Свойства материалов этого семейства чрезвычайно быстро деградируют в присутствии даже следовых количеств паров воды и кислорода из-за наличия атомов щелочного металла, интеркалирующих сверхпроводящие (СП) блоки FeSe. По этой причине процесс подготовки, монтажа образца и все стадии экспериментального процесса необходимо проводить в защитной атмосфере. Другой уникальной особенностью селенидов семейства A_xFe₂Se₂ является естественное фазовое расслоение. Возможное количество сосуществующих фаз и их структура в селенидах различных составов до сих пор дискутируется; при этом установлено, что основной объем кристалла занимает изолирующая антиферромагнитная (АФМ) фаза с кристаллической структурой *A*_{0.8}Fe_{1.6}Se₂ (т. н. 245-фаза), в которой вакансии железа образуют сверхструктуру с периодом $a^* \approx \sqrt{5}a$ (*a* — период решетки фазы 122). На границах АФМ-фазы формируются кристаллиты СП 122-фазы A_x Fe₂Se₂ толщиной порядка $1-5 \mu m$ (в качестве обзора см. [2-5]). Обе фазы имеют слоистую кристаллическую структуру, состоящую из антифлюоритоподобных блоков FeSe, интеркалированных атомами щелочных металлов.

Сверхпроводимость реализуется в узком диапазоне валентностей железа 1.93–2.01 [6], при этом критическая температура СП-перехода меняется скачкообразно от $T_c^{\max} \approx 33$ K до нуля даже при малой вариации количества A или Fe [3]. Напротив, при изовалентном замещении (Se, S) сверхпроводимость системы постепенно подавляется, а T_c образует "полуколокол" допирования [7,8].

В качестве еще одной особенности некоторых селенидов A_x Fe₂Se₂, отличающей их от большинства железосодержащих сверхпроводников, можно отметить наличие единственной зоны, пересекающей уровень Ферми, и, как следствие, реализацию ниже Т_с однощелевой сверхпроводимости. Исследования методом фотоэлектронной спектроскопии с угловым разрешением (ФЭСУР) показали, что из-за избыточного количества электронов на один атом Fe [9] на поверхности Ферми отдельных составов AFe₂Se₂ отсутствуют дырочные карманы вокруг Г-точки и наблюдаются только электронные карманы вокруг М-точки зоны Бриллюэна, слабо гофрированные вдоль k_{z} -направления [10–14]. Ниже Т_с на этих листах поверхности Ферми открывается, по данным [14], единственная изотропная СП-щель с достаточно высоким характеристическим отношением $2\Delta(0)/k_{\rm B}T_c = 7-9.$

В работах [10,11,13] для некоторых составов A_x Fe₂Se₂ также был разрешен электронный карман малого фазового объема вокруг Г-точки [10–12], на котором в СП-состоянии открывалась вторая щель.

Также интересно отметить, что в кристалле близкого состава $(K_{0.8}Na_{0.2})_{0.8}Fe_{1.7}Se_2$, выращенном тем же методом, с помощью ФЭСУР наблюдалось значительное изменение остовных уровней и валентной зоны с температурой [15], нехарактерное для классических представлений.

Для теоретического объяснения особенностей куперовского спаривания в железосодержащих сверхпроводниках были предложены модели на основе взаимодействия посредством спиновых (s⁺⁻) [16] и орбитальных (s⁺⁺) флуктуаций [17]. Щелевая структура селенидов железа, не имеющих дырочного кармана в Г-точке, подробно рассмотрена в работах [18–20] в рамках s⁺⁺-и s⁺⁻-моделей, а также с учетом орбитальной селективности в рамках s⁺⁻-подхода [21,22].

Для исследованных в нашей работе селенидов калия с изовалентным замещением $(K_{0.8}Na_{0.2})_{0.9}Fe_{1.7}Se_2$ и $K_{0.8}Fe_{1.7}(S_{0.27}Se_{0.73})_2$ топология поверхности Ферми и данные о наличии/отсутствии электронного кармана в Г-точке не были получены в литературе, поэтому вопрос количества зон на поверхности Ферми остается открытым. В целом, для селенидов семейства $A_xFe_2Se_2$ также практически отсутствуют прямые систематические исследования СП-щелевой структуры и ее эволюции при изменении состава и степени замещения.

В настоящей работе методами спектроскопии эффекта некогерентных многократных андреевских отражений (ЭНМАО) исследованы I(V)- и dI(V)/dV-характеристики туннельных контактов, созданных в образцах (K_{0.8}Na_{0.2})_{0.9}Fe_{1.7}Se₂ и K_{0.8}Fe_{1.7}(S_{0.27}Se_{0.73})₂. На основе значительной статистики данных показано установление ниже T_c однощелевой сверхпроводимости, определена величина СП-щели $\Delta(0)$, ее характеристическое отношение $2\Delta(0)/k_BT_c$ и температурная зависимость. Показано сходство щелевой СП-структуры исследованных селенидов и реализация сильной связи в электронных зонах.

2. Детали эксперимента

Монокристаллы с номинальным составом $(K_{0.8}Na_{0.2})_{0.8}Fe_2Se_2$ И $K_{0.8}Fe_2(S_{0.25}Se_{0.75})_2$ были получены путем трехстадийного синтеза. Подготовка реакционной смеси для всех стадий, а также отбор кристаллов и их подготовка для проведения экспериментов проводилась в аргоновом перчаточном боксе с концентрацией кислорода и паров воды менее 0.1 ppm. На первом этапе для синтеза FeSe и FeS_{0.25}Se_{0.75} реагенты в стехиометрическом соотношении растерли в ступке и поместили в вакуумированные кварцевые ампулы. Для синтеза FeSe ампулу нагрели в муфельной печи до 750°С и выдержали в течение 48 h. Для получения FeS_{0.25}Se_{0.75} ампулу нагрели в муфельной печи до 700 °C и выдержали в течение 24 h. На втором шаге получили прекурсоры составов Na_{0.8}Fe₂Se₂, K_{0.8}Fe₂Se₂ и $K_{0.8}Fe_2(S_{0.25}Se_{0.75})_2$, путем нагревания щелочного металла и порошков, синтезированных на первом этапе, в мольном соотношении 0.8 : 2. Нагревание проводили в вакуумированных кварцевых ампулах в течение 6 h при температуре 340, 380 и 400 °C для прекурсоров трех вышеуказанных составов соответственно. На заключительном этапе полученный продукт тщательно перетирали в агатовой ступке и для получения (K_{0.8}Na_{0.2})_{0.8}Fe₂Se₂ и K_{0.8}Fe₂(S_{0.25}Se_{0.75})₂ смешивали в необходимом соотношении. Кристаллы синтезировали из расплава собственных компонентов. Для этого навески помещали в алундовые тигли, которые затем изолировали в вакуумированных двойных кварцевых ампулах. Ампулы нагрели в печи до 1050°C, выдержали в течение 10 h, после этого охладили до 750 °C [(K_{0.8}Na_{0.2})_{0.8}Fe₂Se₂] или 730 °С [K_{0.8}Fe₂(S_{0.25}Se_{0.75})₂] со скоростью 6 °C/h и закаливали в воду.

Во всех случаях получили крупные пластинчатые монокристаллы прямоугольной формы с длиной стороны до 8 mm. Анализ микроструктуры полученных кристаллов был выполнен с помощью рентгеноспектрального микроанализа с энергодисперсионным детектором (INCA X-sight, Oxford Instruments), установленном на электронном микроскопе JEOL JSM 6490 LV. Количественный анализ спектров проводился с использованием программного обеспечения INCA (Oxford Instruments). Состав кристаллов был получен усреднением по 8–10 точкам для 5 кристаллов на основании перекрывания 95% доверительных интервалов для всех элементов, и составил ($K_{0.82}(2)Na_{0.17(2)})_{0.89(3)}Fe_{1.69(2)}Se_{2.00(2)}$ (далее — KNFS) и $K_{0.78(7)}Fe_{1.70(4)}(Se_{0.73(3)}S_{0.27(2)})_2$ (KFSS).

На рис. 1 приведены температурные зависимости сопротивления образцов KNFS и KFSS, измеренные четырехточечным методом. При низких температурах СП-фаза шунтирует образец (R = 0). Критические температуры $T_c^{dR/dT}$, оцененные по положению максимума производных dR(T)/dT (линии на нижних вставках к рис. 1), составляют примерно 30.3 К (ширина СПперехода $\Delta T_c \approx 0.7$ K) для KNFS и 25.5 К ($\Delta T_c \approx 1.1$ K) для KFSS, а по данным измерений магнитной восприимчивости (верхние вставки к рис. 1, *a* и *b*) — $T_{c,\chi}^{onset} \approx 29.3$ и 24.5 К, соответственно.

Структура СП-параметра порядка была определена с помощью спектроскопии ЭНМАО. Этот эффект реализуется ниже T_c в т.н. "длинном" контакте "сверхпроводник — тонкий нормальный металл — сверхпроводник" (SnS) с отсутствием фазовой когерентности между СП-берегами (где диаметр контакта *d* превышает длину когерентности ξ_0 , т. н. "длинный контакт") [23–25]. В режиме высокой прозрачности пS-границ (барьерный параметр Z < 0.3) на вольт-амперной характеристике (BAX) SnS-контакта отсутствует сверхтоковая ветвь при смещении eV = 0, и возникает избыточный ток во всем диапазоне смещений eV по сравнению с BAX в нормальном состоянии [23,24]. При малых смещениях на BAX



Рис. 1. Температурная зависимость сопротивления образцов *a*) (K_{0.8}Na_{0.2})_{0.9}Fe_{1.7}Se₂ и *b*) K_{0.8}Fe_{1.7}(Se_{0.73}S_{0.27})₂. На нижних вставках показаны детали СП-переходов (кружки) и соответствующие производные dR/dT (линии). Критические температуры составляют для (K_{0.8}Na_{0.2})_{0.9}Fe_{1.7}Se₂ — $T_{c,R}^{\text{onset}} \approx 31.7$ K, $T_c^{dR/dT} \approx 31.2$ K; для $K_{0.8}$ Fe_{1.7}(Se_{0.73}S_{0.27})₂ — $T_{c,R}^{\text{onset}} \approx 27.4$ K, $T_c^{dR/dT} \approx 26.9$ K. На верхних вставках приведены зависимости магнитной восприимчивости от температуры. Соответствующие критические температуры $T_{c,\chi}^{\text{onset}} \approx 29.3$ K для (K_{0.8}Na_{0.2})_{0.9}Fe_{1.7}Se₂, $T_{c,\chi}^{\text{onset}} \approx 24.5$ K для K_{0.8}Fe_{1.7}(Se_{0.73}S_{0.27})₂.



Рис. 2. ВАХ (левая вертикальная ось, линия синего цвета) и dI(V)/dV-спектр (правая ось, линия красного цвета) стопки SnS-андреевских контактов (m = 5), полученные при T = 4.2 K в кристалле ($K_{0.8}Na_{0.2}$)_0.9 Fe_{1.7}Se₂. Штрих-пунктирная линия — соответствующая омическая зависимость. Стрелками отмечены положения V_n андреевских субгармоник n = 1, 2, 3 порядка от СП-щели $2\Delta(0) \approx 11$ meV, вертикальными штрихами зеленого цвета — положение "пьедестала" V_{foot} . На вставке показана зависимость смещений особенностей СГС V_n от их обратного номера 1/n.

наблюдается область повышенного, однако конечного наклона (т. н. "пьедестал"), внутри которой количество андреевских отражений ограничивается характерным временем неупругого рассеяния. Начало "пьедестала" сопровождается резким изменением наклона ВАХ при $eV \rightarrow 0$ и может вызывать появление минимума при $V = V_{\text{foot}}$ на соответствующем dI(V)/dV-спектре [15]. В отличие от минимумов СГС V_n , смещение V_{foot} не определяет напрямую амплитуду СП-щели: V_{foot} зависит от отношения l/d конкретного контакта (l — характерная длина неупругого рассеяния) и по порядку величины близко к $V_{\text{foot}} \approx V_1 \cdot d/l$, согласно формализму [24,25].

Амплитуда микроскопического СП-параметра порядка $\Delta(T)$ напрямую определяет положения субгармонической щелевой структуры (СГС) — серии минимумов dI(V)/dV при смещениях $|eV_n(T)| = 2\Delta(T)/n$, где n = 1, 2,... — при любых температурах вплоть до T_c [23,24]. Число n^* наблюдаемых минимумов СГС для планарного контакта (в случае Z = 0 и нулевом параметре размытия) примерно соответствует отношению $n^* \approx lc/dc$ (обе величины взяты вдоль *с*-направления) [23–26] и уменьшается с увеличением *Z* и усилением неупругого рассеяния.

Для создания SnS-контактов в кристаллах ферроселенидов использовалась планарная механически регулируемая модификация [27] техники "контакт на микротрещине" [28], разработанная применительно к образцам слоистых соединений. Конфигурация эксперимента и типы получаемых туннельных структур, преимущества и недостатки метода подробно описаны в обзоре [27]. Прямоугольный образец размером около $3 \times 1.5 \times 0.2 \,\mathrm{mm^3}$ монтируется на П-образный столик по 4-точечной схеме с кристаллографической аb-плоскостью, ориентированной параллельно столику, и охлаждается до T = 4.2 К. При прецизионном изгибе столика в образце образуется микротрещина, выполняющая роль туннельного барьера между двумя массивными СП-берегами. Получаемый туннельный режим контролируется в реальном времени на основе вида ВАХ. Поскольку средняя ширина СП-кристаллитов в ферроселенидах (~1µm) много больше оцениваемого размера туннельных контактов $(d \approx 10-50 \text{ nm})$, то становится возможным прохождение микротрещины внутри СП-области; в этом случае для исследованных селенидов наиболее характерно образование SnS-контактов в режиме ЭНМАО высокой прозрачности.

Известно, что на сколах любых слоистых соединений образуются ступеньки и террасы. В процессе эксперимента берега контакта не разводятся на значительное расстояние, что предотвращает проникновение примесей и деградацию криогенных сколов. Трещина остается в объеме образца, а туннельный контакт реализуется посредством касания террас. Таким образом, через получаемый планарный контакт измерительный ток всегда идет вдоль с-направления кристаллической решетки. При тонкой механической регулировке изгиба столика возможно получение контактов с разной площадью в ав-плоскости и нормальным сопротивлением $R_{\rm N}$ (при $eV \gg 2\Delta(0)$). Наблюдаемые объемные энергетические характеристики СП-подсистемы, очевидно, не должны зависеть от $R_{\rm N}$, которое для контактов на микротрещине является случайной величиной.

Помимо одиночных SnS-контактов, для используемой техники характерно образование на ступенькахи-террасах криогенных сколов слоистых материалов стопочных SnSn-...-S-структур, состоящих из SnSконтактов с почти одинаковым R_N. В случае получения такой стопки из *m* контактов (где *m* — целое число), положение любых особенностей, определяемое объемными энергетическими параметрами сверхпроводника, будет увеличено в т раз по сравнению с таковыми для одиночного SnS-контакта: $|eV_n(T)| = 2m\Delta(T)/n$. Число *m* контактов в стопке может быть однозначно определено путем набора статистики и сравнения dI(V)/dVспектров стопок с различным, однако небольшим (обычно m < 20) числом контактов (например, согласно процедуре, описанной в приложении к [29]). Для ВАХ и dI(V)/dV-спектров, приведенных в работе, ось смещений разделена на соответствующее *m*: V_{norm} = V/m. Как было показано ранее [27,29], доля объемных эффектов в стопочной структуре увеличивается, а вклад поверхностных — уменьшается с ростом *m*, что способствует получению более качественных dI(V)/dV-спектров.

Подытоживая, отметим, что метод ЭНМАО-спектроскопии, реализованный в планарных механически регулируемых SnS-контактах на микротрещине и стопочных SnSn-...-S-структурах, обеспечивает прямое локальное измерение СП-параметра порядка и его температурной зависимости. С помощью тонкой настройки микротрещины возможно получение десятков SnS- и SnSn-...-Sструктур с различным R_N в пересчете на один контакт, что способствует набору статистики данных и проверке их воспроизводимости.

3. Результаты

На рис. 2 приведены ВАХ и dI(V)/dV-спектр стопочного SnS-контакта (m = 5) в кристалле KNFS, измеренные при $T = 4.2 \, \text{K}$. Приведенная ВАХ измерена в двух направлениях с использованием источника тока, практически симметрична относительно eV = 0, не содержит сверхтоковой ветви и гистерезисов. На ВАХ хорошо виден избыточный ток относительно омической зависимости во всем диапазоне смещений eV и область повышенного наклона при малых смещениях ("пьедестал"), что указывает на реализацию режима ЭНМАО высокой прозрачности в соответствии со всеми имеющимися теоретическими представлениями [23-26]. На спектре динамической проводимости хорошо видны минимумы при смещениях $|V_1| \approx 10.5 \,\mathrm{mV}, |V_2| \approx 5.5 \,\mathrm{mV}$ и $|V_3| \approx 3.8 \,\mathrm{mV}$. Эти особенности могут быть интерпретированы как субгармоники n = 1, 2, 3 порядка, по-



Рис. 3. ВАХ (левая вертикальная ось) и dI(V)/dV-спектры (правая ось) стопочных SnS-андреевских контактов (m = 4), полученных при T = 4.2 К в одном и том же кристалле ($K_{0.8}$ Na_{0.2})_{0.9}Fe_{1.7}Se₂. Локальная критическая температура контактов $T_c^{\text{local}} \approx 25$ К. Серыми вертикальными линиями отмечены положения V_n андреевских субгармоник n = 1, 2, 3 порядка от СП-щели $2\Delta(0) \approx 9.5$ meV, зелеными штрихами — начало "пьедестала" V_{foot} . На вставке показана зависимость смещений особенностей СГС V_n от их обратного номера 1/n.



Рис. 4. *а*) Спектр динамической проводимости SnS-андреевского контакта, созданного в образце $(K_{0.8}Na_{0.2})_{0.9}Fe_{1.7}Se_2$ (представленного на рис. 3 синим цветом), измеренный при температурах $4.2 \le T \le 30.5$ К в СП и нормальном состоянии. Спектры вручную сдвинуты по вертикали для удобства рассмотрения. Стрелками при T = 4.2 К отмечено положение n = 1, 2 андреевских минимумов от СП-параметра порядка $2\Delta(0) \approx 9.5$ meV. *b*) Зависимость положений андреевских гармоник V_1 (квадраты), V_2 (кружки) от температуры по данным (*a*). Для сравнения треугольниками показано температурное поведение особенности при $V_{\text{foot}}(0) \approx 1.8$ mV, не относящейся к СГС и интерпретированной как начало "пьедестала".

скольку их положение практически линейно зависит от соответствующего обратного номера 1/n, как показано на вставке к рис. 2. В среднем наблюдаемая СГС определяет амплитуду СП-щели $2\Delta(0) \approx 11 \,\mathrm{meV}$. Интенсивные минимумы при малых смещениях $|V| \approx 2.2 \,\mathrm{mV} = V_{\mathrm{foot}}$ соответствуют резкой смене наклона ВАХ (начало "пьедестала") и не являются субгармоникой какого-либо порядка от той же СП-щели, а также не могут быть интерпретированы как начало второй СГС (n = 1) от гипотетической малой СП-щели по причинам, обсуждаемым ниже. При больших смещениях, |V| = 13 - 14 mV, на спектре наблюдается внещелевая тонкая структура, предположительно, вызванная резонансным взаимодействием электронов в процессе ЭНМАО с характерной бозонной модой, схожая с наблюдаемой ранее в железосодержащих сверхпроводниках других семейств [29,30]. Эта структура требует дополнительного тщательного исследования.

ВАХ и dI(V)/dV-спектры SnS-структур (m = 4), полученные в одном и том же кристалле KNFS при T = 4.2 К последовательно посредством тонкой настройки показаны на рис. 3. Видно, что R_N и, как следствие, и площадь этих контактов отличается на $\sim 35\%$, что видно по изменению наклона ВАХ при больших смещениях; при этом вид dI(V)/dV-спектра и положение всех особенностей осталось прежним. Минимумы при $|V| \approx 9.3$ и 4.7 mV, а также менее выраженные особенности при

 $|V| \approx 3.2 \, {\rm mV}$ образуют СГС от СП-щели амплитудой $2\Delta(0) \approx 9.5 \, {\rm meV}$. Линейная зависимость положений данных особенностей от их обратного порядкового номера, проходящая также через начало координат, показана на вставке к рис. 3.

Температурная эволюция dI(V)/dV-спектра, показанного на рис. 3, приведена на рис. 4, а. Для удобства рассмотрения спектры на рис. 4, а вручную сдвинуты по вертикали в порядке увеличения температуры, при этом для данного контакта $R_{\rm N}(T) \approx {\rm const.}~{\rm C}$ увеличением температуры положение минимумов СГС сдвигается в сторону нуля, также уменьшается проводимость при нулевом смещении (амплитуда "пьедестала"). При $T = 28.6 \,\mathrm{K}$ спектр линеаризуется, что означает переход контактной области в нормальное состояние и исчезновение особенностей, вызванных ЭНМАО. Положения фундаментальной $V_1(T)$ гармоники и второй субгармоники $V_2(T)$ СП-щели в зависимости от температуры приведены на рис. 4, b квадратами и кружками соответственно. Данные зависимости подобны друг другу: как показано на вставке к рис. 4, b, отношение положений n = 1 и n = 2 минимумов СГС примерно равно двум в широком температурном диапазоне в соответствии с формулой для СГС [23,24,26]. Напротив, минимумы при V_{foot} демонстрируют слабую температурную зависимость, не соответствующую таковой для андреевских



Рис. 5. *а*) dI(V)/dV — спектры стопочных SnS-андреевских контактов (m = 10, 11, 13), полученных при T = 4.2 К в одном и том же образце $K_{0.8}$ Fe_{1.7}(Se_{0.73}S_{0.27})₂. Серыми вертикальными линиями отмечены положения V_n андреевских субгармоник n = 1, 2, 3, 4 порядка от СП-щели $2\Delta(0) \approx 9.7$ meV, оранжевыми штрихами — начало "пьедестала" V_{foot} . *b*) ВАХ данных контактов. Штрихпунктирная линия — омическая зависимость, соответствующая ВАХ синего цвета. На вставке показана зависимость смещений особенностей СГС V_n от их обратного номера 1/n.

субгармоник (треугольники на рис. 4, *b*), поэтому их положение напрямую не определяет $\Delta(T)$.

ВАХ и спектры динамической проводимости стопочных планарных контактов на микротрещине, полученных последовательной регулировкой в одном и том же кристалле KFSS при T = 4.2 K, показаны на рис. 5. На спектрах присутствует СГС, состоящая из четырех особенностей при средних смещениях $|V_1| \approx 10.1 \, \text{mV}$, $|V_2| \approx 4.7 \,\text{mV}, |V_3| \approx 3.3 \,\text{mV}, |V_4| \approx 2.3 \,\text{mV}.$ Ha ochobe угла наклона зависимости $V_n(1/n)$, показанной на вставке к рис. 5, b, можно определить амплитуду СП-щели $2\Delta(0) \approx 9.7$ meV. Видно, что после нормировки на близкие целые числа m = 10, 11, 13 вид спектра и положение особенностей с высокой точностью воспроизводится: разброс положений V_n (n = 1-4) особенностей СГС не превышает ±6%, тогда как изменение нормального сопротивления в пересчете на один контакт составляет около 20% (см. наклон ВАХ на рис. 5, b). Следовательно, можно сделать вывод о том, что наблюдаемые особенности СГС нельзя объяснить размерными резонансами или случайными эффектами.

Изменение вида dI(V)/dV-спектра SnS-контакта (m = 5), полученного на базе кристалла KFSS, показано на рис. 6. Аналогично рис. 4, на рис. 6 кривые намеренно сдвинуты по вертикали для удобства, тогда как нормальное сопротивление данного контакта практически не меняется с температурой. Наиболее интенсивные минимумы (отмеченные при T = 4.2 K как 2Δ) являются фундаментальной андреевской



Рис. 6. dI(V)/dV-спектр SnS-андреевского контакта в образце $K_{0.8}$ Fe_{1.7}(Se_{0.73}S_{0.27})₂, измеренный при температурах $4.2 \le T \le 26.5$ К. Спектры вручную сдвинуты по вертикали для удобства. Стрелками при T = 4.2 К отмечено положение фундаментальной андреевской гармоники от СП-параметра порядка $2\Delta(0) \approx 8.4$ meV.



Рис. 7. Температурные зависимости СП-щели $\Delta(T)$ по данным измерений dI(V)/dV-спектров различных SnS-контактов на базе *a*) (K_{0.8}Na_{0.2})_{0.8}Fe_{1.7}Se₂ и *b*) K_{0.8}Fe_{1.7}(Se_{0.73}S_{0.27})₂. Штрих-пунктирными линиями показаны аппроксимации однозонными БКШобразными функциями, T_c^{local} каждого контакта определена как температура, при которой соответствующая аппроксимация $\Delta(T)$ обращается в ноль. *c*) Нормированные зависимости $2\Delta(T)/k_BT_c$ от T/T_c^{local} для представленных контактов.

гармоникой от СП-параметра порядка $2\Delta(0) \approx 8.4$ meV. При T = 26.5 K на спектре исчезают все особенности, вызванные ЭНМАО, что указывает на локальное исчезновение сверхпроводимости при $T > T_c^{\text{local}}$ и разрушение куперовских пар.

На рис. 7, а и b приведены температурные зависимости СП-щели, полученные по данным рис. 4 (треугольники острием вверх, a) и рис. 6 (треугольники острием вниз, b), а также аналогичные данные на основе измерений dI(V)/dV-спектров других SnS-контактов, созданных в кристаллах KNFS (a) и KFSS (b). В пределах погрешностей все экспериментальные зависимости $\Delta(T)$ (символы на рис. 7, *a* и *b*) хорошо согласуются с однозонными функциями, сходными с температурной зависимостью СП-щели в рамках модели Бардина-Купера-Шриффера (БКШ) (штрих-пунктирные линии соответствующих цветов). Локальные критические температуры контактов T_c^{local} (означающие переход данной области размером ~ 10-50 nm в нормальное состояние) оценены как температуры, при которых БКШ-образные аппроксимационные кривые обращаются в ноль. Для сравнения зависимостей $\Delta(T)$, полученных для различных образцов и SnS-структур с вариацией абсолютных величин $\Delta(0)$ и T_c^{local} , на рис. 7, c полученные данные показаны в нормированных координатах $2\Delta(T)/k_{\rm B}T_c$ от T/T_c^{local}. Видно, что однозонный БКШ-образный тренд зависимостей хорошо воспроизводится для KNFS и KFSS, а при $T \ll T_c$ все полученные данные лежат в диапазоне $2\Delta(0)/k_{\rm B}T_c \approx 4.1 - 4.6$.

4. Обсуждение

На основе проведенных ЭНМАО-экспериментов была собрана значительная статистика данных о величине

характеристического отношения $2\Delta(0)/k_{\rm B}T_c$ СП-щели, наблюдаемой в KNFS (данные показаны синим цветом) и KFSS (красным цветом), приведенная на рис. 8, a-f. На рис. 8, а показаны гистограммы полученных значений $2\Delta(0)/k_{\rm B}T_c$ по данным исследований I(V) и dI(V)/dVхарактеристик SnS-структур в KNFS (a) и KFSS (b). Данные для каждого контакта представлены в виде полупрозрачного столбика, положение которого по горизонтали соответствует величине $2\Delta(0)/k_{\rm B}T_c$. Наибо-лее часто наблюдаемые в эксперименте значения (области с максимальной интенсивностью цвета на рис. 8, а и b) — $2\Delta(0)/k_{
m B}T_c \approx 4.2$ для KNFS и $2\Delta(0)/k_{
m B}T_c = 4.2-4.4$ для KFSS. Полные диапазоны полученных характеристических отношений для KNFS и KFSS близки и составляют $2\Delta(0)/k_{\rm B}T_{\rm c} = 4.1 - 4.6$. Для каждого соединения разброс величин не превышает ±6%, что подтверждает высокую точность использованного метода ЭНМАОспектроскопии. Величины характеристических отношений, превышающие БКШ-предел слабой связи 3.53, указывают на реализацию сильной связи в куперовских парах, образующихся ниже Т_с в электронных зонах KNFS и KFSS.

Полученные значения $2\Delta(0)/k_{\rm B}T_c = 4.1-4.6$ воспроизводятся на различных образцах из одной закладки и не коррелируют ни с нормальным сопротивлением $R_{\rm N}$ в пересчете на один контакт (рис. 8, *c* и *d*), ни с числом контактов в стопке *m* (рис. 8, *e* и *f*). Таким образом, получаемые энергетические параметры сверхпроводника не зависят от свойств исследуемого контакта; напротив, отражают фундаментальные СПсвойства материала. Воспроизводимость величин $\Delta(0)$ и $2\Delta(0)/k_{\rm B}T_c$ при исследовании стопочных SnSn-...-Sструктур с различным *m* доказывает объемную природу наблюдаемого СП-параметра порядка.



Рис. 8. *а* и *b*) Гистограммы характеристических отношений СП-щели $2\Delta(0)/k_BT_c$ для (K,Na)_xFe_{2-y}Se₂ и K_zFe_{2-y}(Se₅)₂ соответственно. Каждое значение представлено в виде полупрозрачного столбика, положение которого соответствует $2\Delta(0)/k_BT_c$; область самого интенсивного цвета показывает наиболее часто встречаемую в эксперименте величину. Вертикальная ось не имеет значения. (c-f) Зависимости $2\Delta(0)/k_BT_c$ от нормального сопротивления контакта R_N (*c* и *d*) и от числа контактов в стопке m соответствующей SnS-структуры (*e* и *f*) для KNFS (*c* и *e*) и KFSS (*d* и *f*). (*g*-*i*) Статистика положений "пьедестала": гистограммы смещений V_{foot} в KNFS (*g*) и KFSS (*h*), отношение смещения фундаментальной гармоники V_1 к V_{foot} от числа n^* наблюдаемых на dI(V)/dV-спектре субгармоник (*i*).

Перейдем к рассмотрению статистики положений минимумов, часто наблюдаемых на dI(V)/dV-спектрах при малых смещениях $V_{\text{foot}} \ll V_1$ (см. рис. 2–5). Принимая во внимание их значительную амплитуду (заметно превышающую таковую для субгармоник высоких порядков V₃, V₄ от СП-щели), можно ли отнести эти особенности к, например, фундаментальной андреевской гармонике от малой СП-щели? Приведем несколько аргументов против такого предположения. Во-первых, смещения V_{foot} демонстрируют значительный разброс, на порядки превышающий таковой для щелевых особенностей (рис. 8, g-i): $V_{\text{foot}} = 0.9 - 4.6 \text{ mV}$ в KNFS (т.е. их положение варьируется более чем в пять раз, см. рис. (8, g)и $V_{\text{foot}} = 0.5 - 3.5 \,\text{mV}$ в KFSS (примерно в семь раз, см. рис. 8, *h*). Во-вторых, отношение V_1/V_{foot} коррелирует с числом *n*^{*} наблюдаемых на спектре субгармоник: за исключением "вылетевшей" точки, все полученные данные образуют сектор. Это качественно согласуется с классическими предсказаниями [24,25] для положения "пьедестала" — минимума динамической проводимости, возникающего при резкой смене наклона ВАХ при малых смещениях и означающего начало области, в которой динамика андреевских процессов в большей степени регулируется неупругим рассеянием. Наконец, следует учесть более слабую температурную зависимость $V_{\text{foot}}(T)$ (см. рис. 4, b), не повторяющую тренд $\Delta(T)$. На основе приведенных аргументов можно сделать вывод о том, что положение данных минимумов не определяют напрямую амплитуду СП-щели и связано с параметрами контакта l_c/d_c , а не исследуемого сверхпроводника.

Таким образом, в частности, минимумы при малых смещениях $V_{\text{foot}} \ll V_1$ не могут являться фундаментальной (n = 1) гармоникой от гипотетической малой СП щели $\Delta_S \ll \Delta$. Наряду с воспроизводимо наблюдаемой БКШ-образной температурной зависимостью $\Delta(T)$ (см. рис. 7), это позволяет сделать заключение о существовании единственного СП-параметра порядка в КNFS и KFSS. Иными словами, вне зависимости от наличия/отсутствия электронного кармана в Г-точке (обнаружение которого представляется задачей будущих исследований методом ФЭСУР), на всех листах поверхности Ферми ниже T_c образуется единый СП-конденсат.

Известно, что большинство железосодержащих сверхпроводников демонстрируют ниже Т_с многокомпонентную сверхпроводимость (одновременное существование нескольких видов куперовских пар в любой точке реального пространства). С этой точки зрения, установление классической однощелевой сверхпроводимости в исследованных ферроселенидах с изовалентным замещением само по себе кажется необычным. Сравнивая некоторые аспекты свойств исследованных нами селенидов A_x Fe₂Se₂ (KNFS и KFSS) и родственных пниктидов семейства AeFe₂As₂ (Ae — щелочноземельный металл), можно также отметить следующий парадокс. Хотя пниктиды AeFe₂As₂ характеризуются относительной простотой структурных свойств, структура их СПпараметра порядка чрезвычайно сложна, поскольку его амплитуда, по всей видимости, зависит от направления импульса (анизотропия в *k*-пространстве) [31,32]. Напротив, в случае селенидов A_xFe₂Se₂ наиболее простая СП-щелевая структура реализуется в столь сложных многофазных соединениях с нетривиальной [3] связью T_c с изменением состава, определяемой в большей степени химическим давлением, нежели концентрацией допирующих электронов [3,4,7,8]. Если рассматривать наблюдаемую нами унификацию параметра СП-порядка в различных зонах KNFS и KFSS, то в рамках многозонного приближения теории БКШ [33,34], можно сделать предположение о едином механизме как внутризонного, так и межзонного спаривания, в отличие от СП-системы AeFe2As2.

5. Заключение

Методами спектроскопии эффекта некогерентных многократных андреевских отражений ниже T_c определена структура СП-параметра порядка ферроселенидов железа (K_{0.8}Na_{0.2})_{0.9}Fe_{1.7}Se₂ и K_{0.8}Fe_{1.7}(Se_{0.73}S_{0.27})₂. В обоих материалах установлена схожая СП-щелевая структура с единственной СП-щелью, открывающейся ниже T_c . Показана объемная природа наблюдаемого СП-параметра порядка. Температурная зависимость $\Delta(T)$ согласуется с однозонной БКШ-образной функцией. Величина характеристического отношения $2\Delta(0)/k_BT_c = 4.35 \pm 0.25$ воспроизводится для обоих материалов и указывает на реализацию сильной связи в электронных зонах.

Благодарности

Работа выполнена в рамках проекта Российского научного фонда № 22-72-10082. Измерения частично проведены с использованием оборудования Центра коллективного пользования Физического института им. П.Н. Лебедева РАН.

Конфликт интересов

Авторы сообщают об отсутствии конфликта интересов.

Список литературы

- J. Guo, S. Jin, G. Wang, S. Wang, K. Zhu, T. Zhou, M. He, X. Chen. Phys. Rev. B 82, 18, 180520(R) (2010).
- [2] E. Dagotto. Rev. Mod. Phys. 85, 2, 849 (2013).
- [3] A. Krzton-Maziopa, V. Svitlyk, E. Pomjakushina, R. Puzniak, K. Conder. J. Phys.: Condens. Matter 28, 29, 293002 (2016).
- [4] A. Krzton-Maziopa. Front. Chem. 9, 640361 (2021).
- [5] D. Croitori, I. Filippova, V. Kravtsov, A. Günther, S. Widmann, D. Reuter, H.-A. Krug von Nidda, J. Deisenhofer, A. Loidl, V. Tsurkan. Phys. Rev. B 101, 5, 054516 (2020).
- [6] X.-W. Yan, M. Gao, Z.-Y. Lu, T. Xiang. Phys. Rev. B 84, 5, 054502 (2011).
- [7] H. Lei, M. Abeykoon, E.S. Bozin, K. Wang, J.B. Warren, C. Petrovic. Phys. Rev. Lett. **107**, *13*, 137002 (2011).
- [8] P. Mangelis, R.J. Koch, H. Lei, R.B. Neder, M.T. Mc-Donnell, M. Feygenson, C. Petrovic, A. Lappas, E.S. Bozin. Phys. Rev. B 100, 9, 094108 (2019).
- [9] М.М. Коршунов. УФН 184, 8, 882 (2014). [М.М. Korshunov. Phys. — Uspekhi 57, 8, 813 (2014).]
- [10] M. Xu, Q.Q. Ge, R. Peng, Z.R. Ye, J. Jiang, F. Chen, X.P. Shen, B.P. Xie, Y. Zhang, A.F. Wang, X.F. Wang, X.H. Chen, D.L. Feng. Phys. Rev. B 85, 22, 220504(R) (2012).
- [11] D. Mou, S. Liu, X. Jia, J. He, Y. Peng, L. Zhao, L. Yu, G. Liu, S. He, X. Dong, J. Zhang, H. Wang, C. Dong, M. Fang, X. Wang, Q. Peng, Z. Wang, S. Zhang, F. Yang, Z. Xu, C. Chen, X.J. Zhou. Phys. Rev. Lett. **106**, *10*, 107001 (2011).
- [12] J. Maletz, V.B. Zabolotnyy, D.V. Evtushinsky, A.N. Yaresko, A.A. Kordyuk, Z. Shermadini, H. Luetkens, K. Sedlak, R. Khasanov, A. Amato, A. Krzton-Maziopa, K. Conder, E. Pomjakushina, H.-H. Klauss, E.D.L. Rienks, B. Büchner, S.V. Borisenko. Phys. Rev. B 88, 13, 134501 (2013).
- [13] Y. Zhang, L.X. Yang, M. Xu, Z.R. Ye, F. Chen, C. He, H.C. Xu, J. Jiang, B.P. Xie, J.J. Ying, X.F. Wang, X.H. Chen, J.P. Hu, M. Matsunami, S. Kimura, D.L. Feng. Nature Mater. 10, 4, 273 (2011).
- [14] X.-P. Wang, T. Qian, P. Richard, P. Zhang, J. Dong, H.-D. Wang, C.-H. Dong, M.-H. Fang, H. Ding. EPL 93, 5, 57001 (2011).
- [15] Л.Л. Лев, Т.Е. Кузьмичева, С.А. Кузьмичев, А.М. Лебедев, В.Г. Назин, Р.Г. Чумаков, А.И. Шилов, Е.О. Рахманов, И.В. Морозов. Вестник МГУ 79, *1*, 2410502 (2024). [L.L. Lev, T.E. Kuzmicheva, S.A. Kuzmichev, A.M. Lebedev, V.G. Nazin, R.G. Chumakov, A.I. Shilov, E.O. Rahmanov, I.V. Morozov. Moscow Univ. Phys. Bull. 79, 2410502 (2024).]
- [16] I.I. Mazin, D.J. Singh, M.D. Johannes, M.H. Du. Phys. Rev. Lett. 101, 5, 057003 (2008).
- [17] H. Kontani, S. Onari. Phys. Rev. Lett. 104, 15, 157001 (2010).
- [18] S. Maiti, M.M. Korshunov, T.A. Maier, P.J. Hirschfeld, A.V. Chubukov. Phys. Rev. B 84, 22, 224505 (2011).
- [19] M. Khodas, A.V. Chubukov. Phys. Rev. Lett. 108, 24, 247003 (2012).
- [20] T. Saito, S. Onari, H. Kontani. Phys. Rev. B 83, 14, 140512(R) (2011).
- [21] L. Benfatto, B. Valenzuela, L. Fanfarillo. npj Quantum Mater.3, *I*, 56 (2018).

- [22] E.M. Nica, R. Yu, Q. Si. npj Quantum Mater. 2, 1, 24 (2017).
- [23] M. Octavio, M. Tinkham, G.E. Blonder, T.M. Klapwijk. Phys. Rev. B 27, 11, 6739 (1983).
- [24] R. Kümmel, U. Gunsenheimer, R. Nicolsky. Phys. Rev. B 42, 7, 3992 (1990).
- [25] U. Gunsenheimer, A.D. Zaikin. Europhys. Lett. 41, 2, 195 (1998).
- [26] Z. Popović, S. Kuzmichev, T. Kuzmicheva. J. Appl. Phys. **128**, *1*, 013901 (2020).
- [27] С.А. Кузьмичев, Т.Е. Кузьмичева. Физика низких температур 42, 11, 1284 (2016). S.A. Kuzmichev, Т.Е. Kuzmicheva. Low Temp. Phys. 42, 11, 1008 (2016).
- [28] J. Moreland, J.W. Ekin. J. Appl. Phys. 58, 10, 3888 (1985).
- [29] T.E. Kuzmicheva, S.A. Kuzmichev, N.D. Zhigadlo. Phys. Rev. B 100, 14, 144504 (2019).
- [30] M.M. Korshunov, S.A. Kuzmichev, T.E. Kuzmicheva. Mater. 15, 17, 6120 (2022).
- [31] D.V. Evtushinsky, V.B. Zabolotnyy, L. Harnagea, A.N. Yaresko, S. Thirupathaiah, A.A. Kordyuk, J. Maletz, S. Aswartham, S. Wurmehl, E. Rienks, R. Follath, B. Büchner, S.V. Borisenko. Phys. Rev. B 87, 9, 094501 (2013).
- [32] Т.Е. Кузьмичева, Ю.А. Алещенко, П.И. Безотосный, С.Ю. Гаврилкин, К.А. Дмитриева, А.Д. Ильина, С.А. Кузьмичев, А.В. Муратов, И.А. Никитченков, Г.В. Рыбальченко. Письма в ЖЭТФ 121, 6, 462 (2025). [Т.Е. Kuzmicheva, Yu.A. Aleshchenko, P.I. Bezotosnyi, S.Yu. Gavrilkin, K.A. Dmitrieva, A.D. Ilina, S.A. Kuzmichev, A.V. Muratov, I.A. Nikitchenkov, G.V. Rybalchenko. JETP Lett. 121, 6, 441 (2025).]
- [33] Β.Α. Москаленко. ΦΜΜ 8, 4, 503 (1959). [V.A. Moskalenko. Phys. Met. Metallogr. 8, 25 (1959).]
- [34] H. Suhl, B.T. Matthias, L.R. Walker. Phys. Rev. Lett. 3, 12, 552 (1959).

Редактор Е.В. Толстякова